PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-235564

(43)Date of publication of application: 05.09.1995

(51)Int.CI.

H01L 21/60

H01L 21/321

(21)Application number: 06-295226

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

29.11.1994

(72)Inventor: IKEBE KIMIHIRO

(30)Priority

Priority number: 05332755

Priority date: 27.12.1993

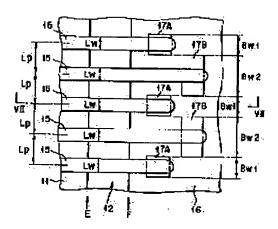
Priority country: JP

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a TCP wherein bonding strength of a lead and a bump is sufficient and short-circuit is not generated between leads.

CONSTITUTION: A semiconductor chip 16 is rectangular. Bumps 17A, 17B are arranged zigzag in the vicinity of at least one side of the semiconductor chip 16. As to the bump 17A out of the bumps 17A, 17B which is arranged outside a semiconductor chip, the maximum width in the direction parallel to at least one side of the semiconductor chip is Bw1. As to the bump 17B out of the bumps 17A, 17B which is arranged inside the semiconductor chip, the maximum width in the direction parallel to at least one side of the semiconductor chip is Bw2. Then the relation Bw2> Bw1 is satisfied.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of

25.01.2000

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-235564

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/60

311 Q 6918-4M

21/321

H01L 21/92

C

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 16 頁)

(21)出願番号

特願平6-295226

(22)出願日

平成6年(1994)11月29日

(31) 優先権主張番号 特願平5-332755

(32)優先日

平5 (1993)12月27日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 池部 公弘

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝多摩川工場内

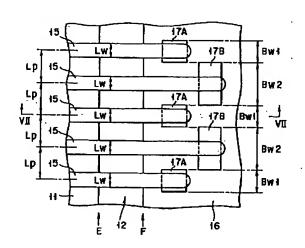
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】リードとバンプの接合強度が十分で、リード同 士が短絡しないTCPを提供する。

【構成】半導体チップ16は、四角形を有している。バ ンプ17A, 17Bは、半導体チップ16の少なくとも 1辺の近傍においてジグザグに配置される。バンプ17 A, 17Bのうち半導体チップの外側に配置されるバン プ17Aの、半導体チップの少なくとも1辺に平行な方 向の最大幅を、Bw1とし、バンプ17A、17Bのう ち半導体チップの内側に配置されるバンプ17Bの、半 導体チップの少なくとも1辺に平行な方向の最大幅を、 Bw2とすると、Bw2>Bw1を満たす。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 四角形の半導体チップと、

前記半導体チップの少なくとも1辺の近傍において、前 記少なくとも1辺に沿ってジグザグに配置される複数の バンプとを有し、

前記複数のバンプのうち前記半導体チップの外側に配置されるバンプの、前記半導体チップの少なくとも1辺に平行な方向の最大幅を、Bw1とし、前記複数のバンプのうち前記半導体チップの内側に配置されるバンプの、前記半導体チップの前記少なくとも1辺に平行な方向の最大幅を、Bw2としたとき、

Bw2 > Bw1

を満たしていることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記半導体チップは、正方形及び長方形 のうちから選ばれる1つの形状を有していることを特徴 とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記複数のバンプは、前記半導体チップ の全ての辺の近傍においてジグザグに配置されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項4】 前記複数のバンプの各々は、正方形及び 20 長方形のうちから選ばれる1つの形状を有し、前記複数 のバンプの少なくとも一辺は、前記半導体チップの前記 少なくとも一辺に平行であることを特徴とする請求項1 に記載の半導体装置。

【請求項5】 前記複数のバンプの形状は、野球のホームベースのような形を有していることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項6】 請求項1に記載の半導体装置において、前記複数のバンプのうち前記半導体チップの外側に配置されるバンプの、前記半導体チップの少なくとも1辺に垂直な方向の最大の長さを、Bd1とし、前記複数のバンプのうち前記半導体チップの内側に配置されるバンプの、前記半導体チップの前記少なくとも1辺に垂直な方向の最大の長さを、Bd2としたとき、

Bd1 > Bd2

を満たすことを特徴とする半導体装置。

【請求項7】 前記複数のバンプは、金(Au)から構成されることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項8】 請求項1に記載の半導体装置において、四角形のデバイスホールを有する絶縁テープと、前記絶縁テープ上に形成され、一端が前記デバイスホール内に位置する複数のリードとを有し、

前記デバイスホールの所定の一辺から前記複数のリードの一端までの距離には、短い距離と長い距離があり、前記複数のリードのうち短いリードは、長いリードの中に 1本おきに存在し、

前記半導体チップは、前記デバイスホール内に配置され、前記短いリードは、前記半導体チップの外側に配置 されるバンプに接続され、前記長いリードは、前記半導 50 2

体チップの内側に配置されるバンプに接続されることを 特徴とする半導体装置。

【請求項9】 前記デバイスホールの形状は、前記半導体チップの形状と同じであることを特徴とする請求項8に記載の半導体装置。

【請求項10】 前記複数のリードは、一定の間隔で前記絶縁テープ上に配置されていることを特徴とする請求項8に記載の半導体装置。

【請求項11】 前記リードの幅をしwとすると、

 Lw < Bw1 、 Lw < Bw2</td>

 を満たしていることを特徴とする請求項8に記載の半導体装置。

【請求項12】 請求項8に記載の半導体装置において

1つのリードの中心から前記1つのリードに隣接するリードの中心までの距離をLpとすると、

 $2 \times Lp \leq (Bw1+Bw2)$

を満たしていることを特徴とする半導体装置。

【請求項13】 請求項8に記載の半導体装置において

前記複数のバンプのうち前記半導体チップの外側に配置されるバンプの、前記半導体チップの少なくとも1辺に 垂直な方向の最大の長さを、Bd1とし、前記複数のバンプのうち前記半導体チップの内側に配置されるバンプの、前記半導体チップの前記少なくとも1辺に垂直な方向の最大の長さを、Bd2としたとき、

Bd1 > Bd2

を満たしていることを特徴とする半導体装置。

【請求項14】 前記絶縁テープは、ポリイミドから構成され、前記複数のリードは、銅(Cu)から構成されていることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、テープキャリアパッケージ (TCP) の半導体チップの電極構造に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の多機能化などにより、 その電子機器に搭載されるLSIパッケージのピン数は 多くなり、ピン同士の間隔(ピッチ)も狭くなってい る。

【0003】その一方、電子機器の小型化などにより、 LSIパッケージの薄型化が要求されるようになっている。

【0004】そこで、従来、ピン数の増加、ピンピッチの縮小という状況の下で、LSIパッケージの薄型化という要求を満たすため、主としてTape Automated Bonding (TAB) 方式を用いたTC Pが広く用いられている。

【0005】図19は、従来のTCPを示すものである。図20は、図19のXX-XX線に沿う断面図であ

る。

【0006】絶縁テープ11は、デバイスホール12、アウターリードホール13及びパフォーレーションホール14を有している。アウターリードホール13は、デバイスホール12を取り囲むように配置されている。パフォーレーションホール14は、絶縁テープ11の2つの縁部に沿って、当該縁部の近傍の絶縁テープに形成されている。

【0007】リード15は、絶縁テープ11上に形成されている。リード15は、一端及び他端を有し、一端は、デバイスホール12内に配置され、他端は、アウターリードホール13の外側の絶縁テープ11上に配置されている。

【0008】半導体チップ16は、デバイスホール12 に配置される。半導体チップ16上のバンプ17と絶縁 テープ11上のリードの一端は、互いに結合される。

【0009】半導体チップ16及びその周囲は、樹脂18により覆われている。

【0010】絶縁テープ11は、ポリイミドやポリエステルなどの樹脂から構成されている。リード15は、例 20 えば銅(Cu)から構成されている。バンプ17は、例えば金(Au)から構成されている。

【0011】図21は、図19の円Aで囲った領域を拡大して示すものである。図22は、図19の半導体チップ16及びその周辺部を拡大して示すものである。

【0012】バンプ17は、半導体チップ16の周辺部にジグザグに配置されている。言い換えれば、バンプ17は、2重のリングを描くように、半導体チップ16の周辺部に配置されている。

【0013】内周のリングを構成するバンプ17及び外 30周のリングを構成するバンプ17は、全て同一の形状、例えば正方形を有し、かつ、同一の寸法(大きさ)を有している。

【0014】デバイスホール12の縁からリード15の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0015】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外周のリングを構成するバンプ17に接続する。他の1つのケースは、長い距離である。長い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、内周のリングを構成するバンプ17に接続する。

【0016】このようなリード15及びバンプ17の配置は、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できる半導体装置を提供するために有効である。

【0017】しかし、従来、絶縁テープ11上のリード15が曲がっている場合や、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせが正確に行われなかった場合には、リード15とバンプ17の接合強度が低下したり、隣接するリード15同士が短絡する欠点がある。

【0018】図23は、リード15の曲がりにより、リ 50

4

ード15とバンプ17の接合強度が低下する場合を示している。

【0019】即ち、リードの曲がりの度合いが大きくなる程、リード15とバンプ17がオーバーラップする領域(斜線で示す)が小さくなる。リード15とバンプ17がオーバーラップする領域が小さくなると、必然的にリード15とバンプ17の接合強度が低下する。

【0020】図24及び図25は、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせが正確に行われなかったため、リード15とバンプ17の接合強度が低下する場合を示している。

【0021】即ち、半導体チップ16がデバイスホール12の縁に平行にずれた場合(図24参照)や、半導体チップ16がデバイスホール12内で回転したような場合(図25参照)には、そのずれや回転が大きくなる程、リード15とバンプ17がオーバーラップする領域(斜線で示す)が小さくなる。リード15とバンプ17がオーバーラップする領域が小さくなると、必然的にリード15とバンプ17の接合強度が低下する。

【0022】図26は、従来の半導体チップ16上のバンプ17の配置の他の例を示すものである。

【0023】このバンプ17は、半導体チップ16の縁に平行な辺の長さが半導体チップ16の縁に垂直な辺の長さよりも大きい長方形を有している。但し、バンプ17の全ては、同じ形状及び寸法を有している。

【0024】このバンプ17の形状では、絶縁テープ11上のリード15が曲がっても、又は絶縁テープ112 ・ 半導体チップ16の位置合わせが正確に行われなくて も、リード15とバンプ17の接合強度が十分に得られる。

【0025】しかし、図27に示すリード15の曲がりや、図28及び図29に示す絶縁テープ11と半導体チップ16の合わせずれが生じると、隣接するリード15同士が短絡するという欠点がある。

[0026]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来は、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応するため、半導体チップのバンプの配置をジグザグにすると、リードの曲がりが生じた場合や、絶縁テープと半導体チップの位置合わせが正確に行われなかった場合に、リードとバンプの接合強度の低下やリード同士の短絡などの欠点が生じている。

【0027】本発明は、上記欠点を解決すべくなされたもので、その目的は、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応でき、かつ、リードの曲がりが生じても又は絶縁テープと半導体チップの位置合わせが正確に行われなくても、リードとバンプの接合強度が十分に得られ、リード同士が短絡しないような半導体装置を提供することである。

[0028]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の半導体装置は、四角形の半導体チップと、前記半導体チップの少なくとも1辺の近傍において、前記少なくとも1辺に沿ってジグザグに配置されるバンプとを備える。また、前記バンプのうち前記半導体チップの外側に配置されるバンプの、前記半導体チップの少なくとも1辺に平行な方向の最大幅を、Bw1とし、前記バンプのうち前記半導体チップの内側に配置されるバンプの、前記半導体チップの前記少なくとも1辺に平行な方向の最大幅を、Bw2としたとき、Bw2>Bw1を満たす。

【0029】また、本発明の半導体装置は、前記バンプのうち前記半導体チップの外側に配置されるバンプの、前記半導体チップの少なくとも1辺に垂直な方向の長さを、Bd1とし、前記バンプのうち前記半導体チップの内側に配置されるバンプの、前記半導体チップの前記少なくとも1辺に垂直な方向の長さを、Bd2としたとき、Bd1>Bd2を満たす。

【0030】また、本発明の半導体装置は、四角形のデバイスホールを有する絶縁テープと、前記絶縁テープ上 20 に形成され、一端が前記デバイスホール内に位置するリードとを有する。

【0031】前記デバイスホールの所定の一辺から前記 リードの一端までの距離には、短い距離と長い距離があ る。前記リードのうち前記短い距離を有するリードは、 前記長い距離を有するリードの中に1本おきに存在す る。

【0032】前記半導体チップは、前記デバイスホール内に配置され、前記短い距離を有するリードは、前記半導体チップの外側に配置されるバンプに接続され、前記長い距離を有するリードは、前記半導体チップの内側に配置されるバンプに接続される。

【0033】また、本発明の半導体装置は、前記リードの幅をLwとすると、Lw<Bw1、Lw<Bw2を満たす。1つのリードの中心から前記1つのリードに隣接するリードの中心までの距離をLpとすると、 $2 \times Lp$ \leq (Bw1+Bw2) を満たす。

[0034]

【作用】上記構成によれば、バンプは、ピン数の増加や ピンピッチの縮小に対応できるように半導体チップの周 辺部にジグザグに配置されている。

【0035】また、内側のバンプの幅Bw2が、外側のバンプの幅Bw1よりも大きい、即ちBw2>Bw1を満たすため、リードの曲がりや、絶縁テープと半導体チップの位置合わせのずれが生じても、隣接するリード同士が短絡することがない。

【0036】また、外側のバンプの長さBd1が、内側のバンプの長さBd2よりも大きい、即ちBd1>Bd2を満たすため、リードの曲がりや、絶縁テープと半導体チップの位置合わせのずれが生じても、リードと外側

6

のバンプの接合強度が低下することがない。

[0037]

【実施例】以下、図面を参照しながら、本発明の半導体 装置について詳細に説明する。

【0038】図1は、本発明のTCPの一例を示すものである。図2は、図1のII-II線に沿う断面図である。

【0039】絶縁テープ11は、デバイスホール12、アウターリードホール13及びパフォーレーションホール14を有している。アウターリードホール13は、デバイスホール12を取り囲むように配置されている。パフォーレーションホール14は、絶縁テープ11の2つの縁部に沿って、当該縁部の近傍の絶縁テープに形成されている。

【0040】リード15は、絶縁テープ11上に形成されている。リード15は、一端及び他端を有し、一端は、デバイスホール12内に配置され、他端は、アウターリードホール13の外側の絶縁テープ11上に配置されている。

【0041】半導体チップ16は、デバイスホール12 に配置される。半導体チップ16上のバンプ17と絶縁 テープ11上のリードの一端は、互いに結合される。

【0042】半導体チップ16及びその周囲は、樹脂18により覆われている。

【0043】絶縁テープ11は、ポリイミドやポリエステルなどの樹脂から構成されている。リード15は、例えば銅(Cu)から構成されている。バンプ17は、例えば金(Au)から構成されている。

【0044】図3は、図1の半導体チップ16及びその 周辺部を拡大して示すものである。

【0045】バンプ17A, 17Bは、半導体チップ16の周辺部にジグザグに配置されている。 言い換えれば、バンプ17A, 17Bは、2重のリングを描くように、半導体チップ16の周辺部に配置されている。

【0046】外周のリングを構成するバンプ17Aの形状及び寸法は、内周のリングを構成するバンプ17Bの形状及び寸法と異なっている。

【0047】例えば、外周のリングを構成するバンプ17Aは、正方形を有し、内周のリングを構成するバンプ17Bは、長辺が半導体チップ16の縁に平行で、短辺が半導体チップ16の縁に垂直な長方形を有している。この場合、バンプ17Bの長辺の長さは、バンプ17Aの辺の長さよりも大きいことが本発明の条件となる。

【0048】なお、バンプ17A, 17Bの形状及び寸 法については、後述する。

【0049】図4は、本発明のTCPの他の一例を示す ものである。

【0050】絶縁テープ11は、デバイスホール12、 アウターリードホール13及びパフォーレーションホー 50 ル14を有している。アウターリードホール13は、デ

バイスホール12を取り囲むように配置されている。パフォーレーションホール14は、絶縁テープ11の2つの縁部に沿って形成されている。

【0051】リード15は、絶縁テープ11上に形成されている。リード15は、一端及び他端を有し、一端は、デバイスホール12内に配置され、他端は、アウターリードホール13の外側の絶縁テープ11上に配置されている。

【0052】半導体チップ16は、長方形を有し、デバイスホール12に配置される。半導体チップ16上のバンプ17と絶縁テープ11上のリードの一端は、互いに結合される。

【0053】半導体チップ16及びその周囲は、樹脂18により覆われている。

【0054】絶縁テープ11は、ポリイミドやポリエステルなどの樹脂から構成されている。リード15は、例えば銅(Cu)から構成されている。バンプ17は、例えば金(Au)から構成されている。

【0055】図5は、図4の半導体チップ16及びその 周辺部を拡大して示すものである。

【0056】長方形の半導体チップ16の2つの短辺の縁及び1つの長辺の縁に沿うバンプ17A,17Bは、ジグザグに配置されている。一方、長方形の半導体チップ16の残りの1つの長辺の縁に沿うバンプ17は、広いピッチで一列に並んで配置されている。

【0057】バンプ17Aの形状及び寸法は、バンプ17Bの形状及び寸法と異なっている。

【0058】例えば、バンプ17Aは、正方形を有し、バンプ17Bは、長辺が半導体チップ16の縁に平行で、短辺が半導体チップ16の縁に垂直な長方形を有している。この場合、バンプ17Bの長辺の長さは、バンプ17Aの辺の長さよりも大きいことが本発明の条件となる。

【0059】また、バンプ17は、全て同じ形状、例えば正方形を有している。

【0060】なお、バンプ17A, 17Bの形状及び寸法については、後述する。

【0061】図6は、図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した平面図である。図7は、図6のVII-VII線に沿う断面図である。

【0062】デバイスホール12の縁Eからリード15 の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0063】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外側のバンプ17Aに接続されている。他の1つのケースは、長い距離である。長い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、内側のバンプ17Bに接続されている。

【0064】Lwは、リード15の幅を表している。L pは、リードピッチ、即ち1つのリードの中心からこの リードに隣接するリードの中心までの距離である。リー 50 8

ドピッチLpは、バンプピッチ、即ち外側のバンプの中心からこのバンプに隣接する内側のバンプの中心までの 距離に等しい。

【0065】リード幅Lwは、リードピッチLpにより 決定される。

【0066】例えば、表1に示すように、リードピッチ L p が約 80μ mのときは、リード幅Lwは約 35μ m となり、リードピッチ L p が約 60μ mのときは、リード幅Lwは約 30μ mとなり、リードピッチ L p が約 50μ mのときは、リード幅Lwは約 25μ mとなる。

【0067】Bw1は、外側のバンプ17Aの幅を表している。外側のバンプ17Aの幅Bw1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0068】このBw1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように正方形であってもよいし、三角形、多角形、長方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

20 【0069】しかし、バンプ17Aの最もよい形状は、 正方形、長方形いなどの四角形である。

【0070】外側のバンプ17Aの形状が正方形である場合には、外側のバンプ17Aの幅Bw1は、その正方形の一辺の長さに等しい。

【0071】Bw2は、内側のバンプ17Bの幅を表している。内側のバンプ17Bの幅Bw2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0072】このBw2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように長方形であってもよいし、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0073】しかし、バンプ17Bの最もよい形状は、 正方形、長方形いなどの四角形である。

【0074】内側のバンプ17Bの形状が長方形である場合には、内側のバンプ17Bの幅Bw2は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0075】本発明は、内側のバンプ17Bの幅Bw2 が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ち Bw2>Bw1)ことを特徴とする。

【0076】例えば、表1に示すように、リードピッチ (バンプピッチ) Lpが約 60μ mのとき、内側のバンプ(s) 17Bの幅Bw 2を約 80μ mとし、外側のバンプ(s) 17Aの幅Bw 1を約 40μ mとする。

【0077】但し、バンプ17Aの幅Bw1及びバンプ17Bの幅Bw2の具体的数値には重要な意味がない。本発明は、Bw2>Bw1の条件を満たしていれば成り立つ。

*は、オーバーラップしていない。

【0078】本実施例の半導体装置は、図8に示すよう *は、オーバーに、半導体チップ16の側面から半導体チップ16を見 【0079】 た場合に、外側のバンプ17Aと内側のバンプ17Bと* 【表1】

-		9-1- 1-1- (Lp)	リード 幅 (Lw)	ペンフ* の 情 (Bwl)	パンプ ⁴ の情 (Bw2)
	本発明 (µm)	80 60 50	35 30 25	60 40 35	100 80 65
	從来 (μm)	80 60 50	35 30 25	70 50 40	70 50 40

上記構成の半導体装置によれば、リード15及びバンプ17A,17Bは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できる配置になっている。また、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、隣接するリード15同士が短絡することがない。

【0080】図9は、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせが正確に行われなかったため、絶縁テープ11と半導体チップ16の間にずれが生じた場合を示している。

【0081】この場合、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、隣接するリード15同士が短絡するこがない。

【0082】また、リード15は、常に内側のバンプ17B上に位置するため、リード15と内側のバンプ17Bとの接合強度は、十分に大きい。

【0083】しかし、リードの曲がりの度合いが大きくなる程、リード15と外側のバンプ17Aがオーバーラップする領域(斜線で示す)が小さくなる。リード15とバンプ17Aがオーバーラップする領域が小さくなると、必然的にリード15とバンプ17Aの接合強度が低下する。

【0084】図10は、図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した平面図である。図11は、図10のXI-XI線に沿う断面図である。

【0085】この半導体装置は、図6の半導体装置の欠点である接合強度の低下を改善する構造を有している。

【0086】以下、図10及び図11の半導体装置の構造について説明する。

【0087】デバイスホール12の縁Eからリード15の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0088】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外側のバンプ17Aに接続されている。他の1つのケースは、長 50

い距離である。長い距離を有するリード15は、1つお きに存在し、内側のバンプ17Bに接続されている。

【0089】Lwは、リード15の幅を表している。Lpは、リードピッチ、即ち1つのリードの中心からこのリードに隣接するリードの中心までの距離である。リードピッチLpは、バンプピッチ、即ち外側のバンプの中心からこのバンプに隣接する内側のバンプの中心までの距離に等しい。

【0090】リード幅Lwは、リードピッチLpにより 決定される。

【0091】例えば、表2に示すように、リードピッチ Lpが約 80μ mのときは、リード幅Lwは約 35μ m となり、リードピッチLpが約 60μ mのときは、リー ド幅Lwは約 30μ mとなり、リードピッチLpが約 50μ mのときは、リード幅Lwは約 25μ mとなる。

【0092】Bw1は、外側のバンプ17Aの幅を表している。外側のバンプ17Aの幅Bw1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0093】このBw1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0094】しかし、バンプ17Aの最も良い形状は、正方形、長方形などの四角形である。

【0095】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの幅Bw1は、その長方形の短辺の長さに等しい。但し、長方形の短辺と半導体チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0096】Bw2は、内側のバンプ17Bの幅を表している。内側のバンプ17Bの幅Bw2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0097】このBw2の定義は、バンプ17Bの形状 に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バ ンプ17Bの形状は、図示するように長方形であっても

10

よいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0098】しかし、バンプ17Aの最も良い形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0099】内側のバンプ17Bの形状が長方形である場合には、内側のバンプ17Bの幅Bw2は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0100】Bd1は、外側のバンプ17Aの長さ(奥行)を表している。外側のバンプ17Aの長さBd1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0101】このBd1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0102】しかし、バンプ17Aの最も良い形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0103】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの長さBd1は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体チップの一辺が垂直であることが条件となる。

【0104】Bd2は、内側のバンプ17Bの長さ(奥行)を表している。内側のバンプ17Bの長さBd2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0105】このBd2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バ*

12

*ンプ17Bの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0106】しかし、バンプ17Bの最も良い形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0107】内側のバンプ17Bの形状が長方形である場合には、内側のバンプ17Bの長さBd2は、その長方形の短辺の長さに等しい。但し、長方形の短辺と半導体チップの一辺が垂直であることが条件となる。

【0108】本発明は、外側のバンプ17Aの長さBd 1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい (即ちBd1>Bd2) ことを特徴とする。

【0109】例えば、表2に示すように、リードピッチ (バンプピッチ)Lpが約 60μ m、内側のバンプ17Bの幅Bw2が約 80μ m、外側のバンプ17Aの幅Bw1が約 40μ mのとき、外側のバンプ17Aの長さBd1を約 80μ mとし、内側のバンプ17Bの長さBd2を約 40μ mとする。

【0110】但し、バンプ17Aの長さBd1及びバンプ17Bの長さBd2の具体的数値には重要な意味がない。本発明は、Bd1>Bd2の条件を満たしていれば成り立つ。

【0111】本実施例の半導体装置は、図12に示すように、半導体チップ16の側面から半導体チップ16を見た場合に、外側のバンプ17Aと内側のバンプ17Bとは、オーバーラップしていない。

[0112]

【表2】

	リード ビーチ (Lp)	7-ド傷 (Lw)	バンフ° a 悠 (Bwl)	パンク* * 値 (Bw2)	パンフ ^o の長 ₂ (Bd1)	パンフ [®] の是さ (Bd2)
(hw) 本袋的	80 60 50	35 30 25	60 40 35	100 80 65	100 80 65	60 40 35
從未 (µm)	80 60 50	35 30 25	70 50 40	70 50 40	70 50 40	70 50 40

上記構成の半導体装置によれば、リード15及びバンプ17A,17Bは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できる配置になっている。

【0113】また、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、隣接するリード15同士が短絡することがない。

【0114】また、外側のバンプ17Aの長さBd1 が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即 ちBd1>Bd2)ため、リード15の曲がりや、絶縁 50

40 テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、リード15と外側のバンプ17Aの接合強度が低下することがない。

【0115】図13は、図1の領域B又は図4の領域C を拡大した平面図である。図14は、図13の半導体チップをその側面から見た場合の図を示している。

【0116】この半導体装置は、図10の半導体装置の変形例である。

【0117】以下、図13及び図14の半導体装置の構造について説明する。

【0118】デバイスホール12の縁Eからリード15

の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0119】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外側のバンプ17Aに接続されている。他の1つのケースは、長い距離である。長い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、内側のバンプ17Bに接続されている。

【0120】Lwは、リード15の幅を表している。Lpは、リードピッチ、即ち1つのリードの中心からこのリードに隣接するリードの中心までの距離である。リードピッチLpは、バンプピッチ、即ち外側のバンプの中心からこのバンプに隣接する内側のバンプの中心までの距離に等しい。

【0121】リード幅Lwは、リードピッチLpにより 決定される。

【0122】例えば、表3に示すように、リードピッチ Lpが約 80μ mのときは、リード幅Lwは約 35μ m となり、リードピッチLpが約 60μ mのときは、リード幅Lwは約 30μ mとなり、リードピッチLpが約5 0μ mのときは、リード幅Lwは約 25μ mとなる。

【0123】Bw1は、外側のバンプ17Aの幅を表している。外側のバンプ17Aの幅Bw1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0124】このBw1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0125】しかし、バンプ17Aの最もよい形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0126】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの幅Bw1は、その長方形の短辺の長さに等しい。但し、長方形の短辺と半導体チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0127】Bw2は、内側のバンプ17Bの幅を表している。内側のバンプ17Bの幅Bw2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0128】このBw2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バ 40ンプ17Bの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0129】しかし、バンプ17Bの最もよい形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0130】内側のバンプ17Bの形状が長方形である場合には、内側のバンプ17Bの幅Bw2は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体

14

チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0131】Bd1は、外側のバンプ17Aの長さ(奥行)を表している。外側のバンプ17Aの長さBd1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0132】このBd1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0133】しかし、バンプ17Aの最もよい形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0134】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの長さBd1は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体チップの一辺が垂直であることが条件となる。

【0135】Bd2は、内側のバンプ17Bの長さ(奥行)を表している。内側のバンプ17Bの長さBd2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0136】このBd2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0137】しかし、バンプ17Bの最もよい形状は、 正方形、長方形などの四角形である。

【0138】内側のバンプ17Bの形状が長方形である場合には、内側のバンプ17Bの長さBd2は、その長方形の短辺の長さに等しい。但し、長方形の短辺と半導体チップの一辺が垂直であることが条件となる。

【0139】なお、半導体チップ16の側面から半導体 チップ16を見た場合に、外側のバンプ17Aと内側の バンプ17Bとは、互いにオーバーラップしている。

【0140】本発明は、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きく(即ちBw2>Bw1)、かつ、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ことを特徴とする。

【0141】バンプ17Aの幅Bw1と長さBd1及びバンプ17Bの幅Bw2と長さBd2の具体的数値は、表3に示すようになる。

【0142】但し、バンプ17Aの幅Bw1と長さBd1及びバンプ17Bの幅Bw2と長さBd2の具体的数値には重要な意味がない。本発明は、Bw2>Bw1、Bd1>Bd2の条件を満たしていれば成り立つ。

[0143]

【表3】

10						
	ワード ピ+ 4	9-广幅	R"ンフ° n 作	パンファ	ハンフゥ	パンファ
	(Lp)	(Lw)	(Bw1)	(BW2)	(Bd1)	(Bd2)
本発明 (μm)	80 60 50	35 30 25	60 40 35	150 110 95	100 80 65	60 40 35
卷来 (μm)	80 60 50	35 30 25	70 50 40	70 50 40	70 50 40	70 50 40

上記構成の半導体装置によれば、リード15及びバンプ 17A, 17Bは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に 対応できる配置になっている。

【0144】また、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、隣接するリード15同士が短絡することがない。

【0145】また、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、リード15と外側のバンプ17Aの接合強度が低下することがない。

【0146】図15及び図16は、本発明の半導体装置の構成及び効果と、従来の半導体装置の構成及び効果をまとめたものである。

【0147】従来の半導体装置は、バンプ17の全てが同一の形状及び寸法を有している。

【0148】従って、バンプ17の寸法を大きくすると、図15(a)及び図16(a)に示すように、リード15の曲り又はリード15のずれにより、リード15同士が短絡してしまう。

【0149】一方、バンプ17の寸法を小さくすると、図15(b)及び図16(b)に示すように、リード15の曲り又はリード15のずれにより、リード15とバンプ17の接触面積が小さくなり、リード15とバンプ17の接合強度が低くなる。

【0150】本発明の半導体装置は、外側のバンプ17 Aの形状及び寸法と内側のバンプ17Bの形状及び寸法が相違している。また、各バンプ17A, 17Bは、Bw2>Bw1、Bd1>Bd2の条件を満たしている。

【0151】従って、図15(c)及び図16(c)に示すように、リード15の曲り又はリード15のずれが生じても、リード15同士が短絡することがなく、リード15とバンプ17Aの接触面積が小さくなることがない。

【0152】図17は、図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した平面図である。

【0153】この半導体装置は、図10の半導体装置の

変形例である。

【0154】以下、図17の半導体装置の構造について 説明する。

16

【0155】デバイスホール12の縁Eからリード15の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0156】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外側のバンプ17Aに接続されている。他の1つのケースは、長い距離である。長い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、内側のバンプ17Bに接続されている。

【0157】Lwは、リード15の幅を表している。Lpは、リードピッチ、即ち1つのリードの中心からこのリードに隣接するリードの中心までの距離である。リードピッチLpは、バンプピッチ、即ち外側のバンプの中心からこのバンプに隣接する内側のバンプの中心までの距離に等しい。

【0158】リード幅Lwは、リードピッチLpにより 決定される。

【0159】例えば、リードピッチLpが約 80μ mのときは、リード幅Lwは約 35μ mとなり、リードピッチLpが約 60μ mのときは、リード幅Lwは約 30μ mとなり、リードピッチLpが約 50μ mのときは、リード幅Lwは約 25μ mとなる。

【0160】Bw1は、外側のバンプ17Aの幅を表している。外側のバンプ17Aの幅Bw1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0161】このBw1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0162】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの幅Bw1は、その長方形の短辺の長さに等しい。但し、長方形の短辺と半導体チップの一辺が平行であることが条件となる。

【0163】Bw2は、内側のバンプ17Bの幅を表している。内側のバンプ17Bの幅Bw2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0164】このBw2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0165】Bd1は、外側のバンプ17Aの長さ(奥行)を表している。外側のバンプ17Aの長さBd1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺下に垂直な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0166】このBd1の定義は、バンプ17Aの形状 いに重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように長方形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0167】外側のバンプ17Aの形状が長方形である場合には、外側のバンプ17Aの長さBd1は、その長方形の長辺の長さに等しい。但し、長方形の長辺と半導体チップの一辺が垂直であることが条件となる。

【0168】Bd2は、内側のバンプ17Bの長さ(奥行)を表している。内側のバンプ17Bの長さBd2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0169】このBd2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0170】なお、半導体チップ16の側面から半導体 チップ16を見た場合に、外側のバンプ17Aと内側の バンプ17Bとは、互いにオーバーラップしていない。

【0171】本発明は、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きく(即ちBw2>Bw1)、かつ、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ことを特徴とする。

【0172】また、バンプ17Bの形状が野球のホームベースのような形状を有しているため、バンプ17Bを、バンプ17Aの間に近付けることができる。

【0173】上記構成の半導体装置によれば、リード15及びバンプ17A, 17Bは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できる配置になっている。

【0174】また、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、隣接するリード15同士が短絡することがない。

【0175】また、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生

18

じても、リード15と外側のバンプ17Aの接合強度が 低下することがない。

【0176】また、バンプ17Bを、バンプ17Aの間に近付けることができるため、半導体チップ16のサイズを小さくすることができる。

【0177】図18は、図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した平面図である。

【0178】この半導体装置は、図10の半導体装置の変形例である。

【0179】以下、図18の半導体装置の構造について説明する。

【0180】デバイスホール12の縁Eからリード15 の一端までの距離は、2つのケースが存在する。

【0181】1つのケースは、短い距離である。短い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、外側のバンプ17Aに接続されている。他の1つのケースは、長い距離である。長い距離を有するリード15は、1つおきに存在し、内側のバンプ17Bに接続されている。

【0182】Lwは、リード15の幅を表している。Lpは、リードピッチ、即ち1つのリードの中心からこのリードに隣接するリードの中心までの距離である。リードピッチLpは、バンプピッチ、即ち外側のバンプの中心からこのバンプに隣接する内側のバンプの中心までの距離に等しい。

【0183】リード幅Lwは、リードピッチLpにより 決定される。

【0184】例えば、リードピッチLpが約 80μ mのときは、リード幅Lwは約 35μ mとなり、リードピッチLpが約 60μ mのときは、リード幅Lwは約 30μ mとなり、リードピッチLpが約 50μ mのときは、リード幅Lwは約 25μ mとなる。

【0185】Bw1は、外側のバンプ17Aの幅を表している。外側のバンプ17Aの幅Bw1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0186】このBw1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、長方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0187】Bw2は、内側のバンプ17Bの幅を表している。内側のバンプ17Bの幅Bw2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに平行な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0188】このBw2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角 形、正方形、長方形、円形、楕円形などの形状であって

もよい。

【0189】Bd1は、外側のバンプ17Aの長さ(奥行)を表している。外側のバンプ17Aの長さBd1とは、バンプ17Aに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Aの最大幅のことである。

【0190】このBd1の定義は、バンプ17Aの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Aの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、長方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0191】Bd2は、内側のバンプ17Bの長さ(奥行)を表している。内側のバンプ17Bの長さBd2とは、バンプ17Bに隣接する半導体チップ16の一辺Fに垂直な方向のバンプ17Bの最大幅のことである。

【0192】このBd2の定義は、バンプ17Bの形状に重要な意味がないことを表したものである。即ち、バンプ17Bの形状は、図示するように野球のホームベースのような形であってもよいし、又は、三角形、多角形、正方形、長方形、円形、楕円形などの形状であってもよい。

【0193】なお、半導体チップ16の側面から半導体 チップ16を見た場合に、外側のバンプ17Aと内側の バンプ17Bとは、互いにオーバーラップしていない。

【0194】本発明は、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きく(即ちBw2>Bw1)、かつ、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ことを特徴とする。

【0195】また、バンプ17A, 17Bの形状が共に 野球のホームベースのような形状を有しているため、バ ンプ17Bを、バンプ17Aの間に近付けることができ る。

【0196】上記構成の半導体装置によれば、リード15及びバンプ17A,17Bは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できる配置になっている。

【0197】また、内側のバンプ17Bの幅Bw2が、外側のバンプ17Aの幅Bw1よりも大きい(即ちBw2>Bw1)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、隣接するリード15同士が短絡することがない。

【0198】また、外側のバンプ17Aの長さBd1が、内側のバンプ17Bの長さBd2よりも大きい(即ちBd1>Bd2)ため、リード15の曲がりや、絶縁テープ11と半導体チップ16の位置合わせのずれが生じても、リード15と外側のバンプ17Aの接合強度が低下することがない。

【0199】また、バンプ17Bを、バンプ17Aの間に近付けることができるため、半導体チップ16のサイズを小さくすることができる。

20

[0200]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明の半導体 装置によれば、次のような効果を奏する。

【0201】バンプは、ピン数の増加やピンピッチの縮小に対応できるように半導体チップの周辺部にジグザグに配置されている。

【0202】また、内側のバンプの幅Bw2が、外側のバンプの幅Bw1よりも大きい、即ちBw2>Bw1を満たすため、リードの曲がりや、絶縁テープと半導体チップの位置合わせのずれが生じても、隣接するリード同士が短絡することがない。

【0203】また、外側のバンプの長さBd1が、内側のバンプの長さBd2よりも大きい、即ちBd1>Bd2を満たすため、リードの曲がりや、絶縁テープと半導体チップの位置合わせのずれが生じても、リードと外側のバンプの接合強度が低下することがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体装置を示す平面図。

【図2】図1のII-II線に沿う断面図。

【図3】図1の半導体チップを詳細に示す図。

【図4】本発明の半導体装置を示す平面図。

【図5】図4の半導体チップを詳細に示す図。

【図6】図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した図。

【図7】図6のVII-VII線に沿う断面図。

【図8】図6の半導体チップを側面から見た図。

【図9】図6の半導体装置において絶縁テープと半導体 チップの位置合わせが正確に行われなかった場合を示す 図.

【図10】図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した図。

【図11】図10のXI-XI線に沿う断面図。

【図12】図10の半導体チップを側面から見た図。

【図13】図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した図.

【図14】図13の半導体チップを側面から見た図。

【図15】従来の半導体装置と本発明の半導体装置を比較して示す図。

【図16】従来の半導体装置と本発明の半導体装置を比較して示す図。

【図17】図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した図。

【図18】図1の領域B又は図4の領域Cを拡大した図。

【図19】従来の半導体装置を示す平面図。

【図20】図19のXX-XX線に沿う断面図、

【図21】図19の領域Aを拡大した図。

【図22】図19の半導体チップを詳細に示す図。

【図23】図21の半導体装置においてリードの曲がりが生じた場合を示す図。

【図24】図21の半導体装置において絶縁テープと半

(12)

21 導体チップの位置合わせが正確に行われなかった場合を 示す図。

【図25】図21の半導体装置において絶縁テープと半 導体チップの位置合わせが正確に行われなかった場合を 示す図。

【図26】図19の領域Aを拡大した図。

【図27】図26の半導体装置においてリードの曲がり が生じた場合を示す図。

【図28】図26の半導体装置において絶縁テープと半 導体チップの位置合わせが正確に行われなかった場合を 10 17, 17A, 17B …バンプ、 示す図。

【図29】図26の半導体装置において絶縁テープと半

導体チップの位置合わせが正確に行われなかった場合を 示す図。

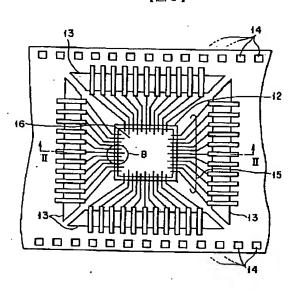
22

【符号の説明】

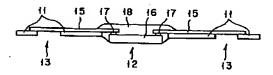
1 1	…絶縁テープ、
1 2	…デバイスホール、
1 3	…アウターリードホール、
1 4	…パフォーレーションホール、
1 5	…リード、
1 6	…半導体チップ、

18 …樹脂。

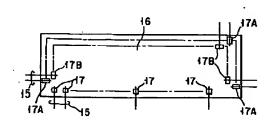
【図1】



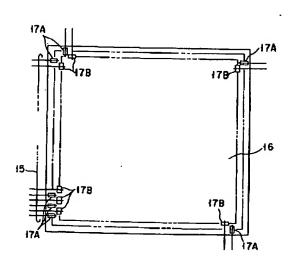




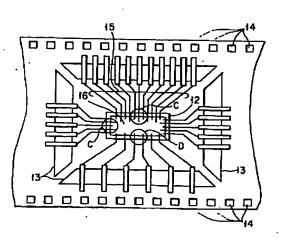
【図5】

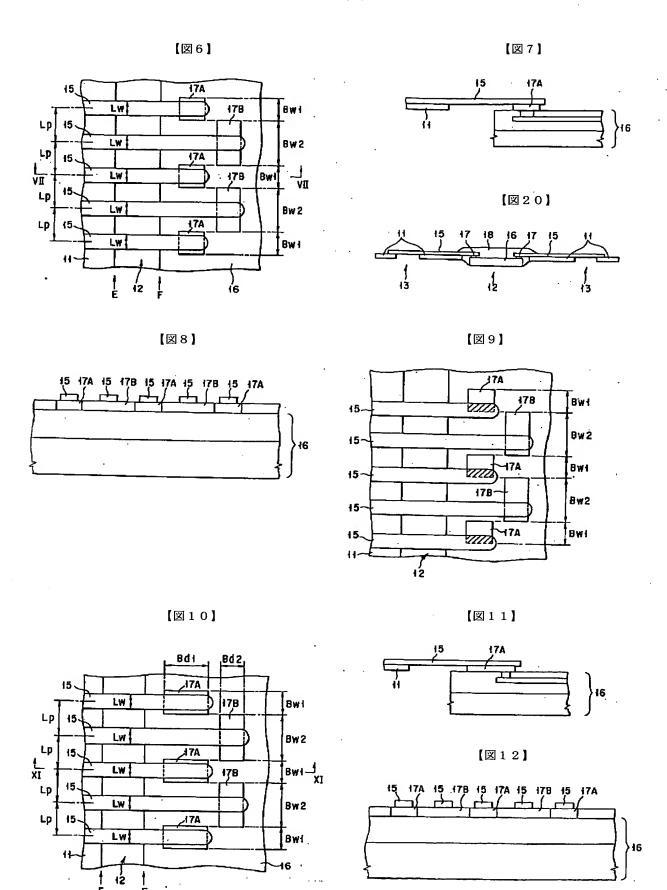


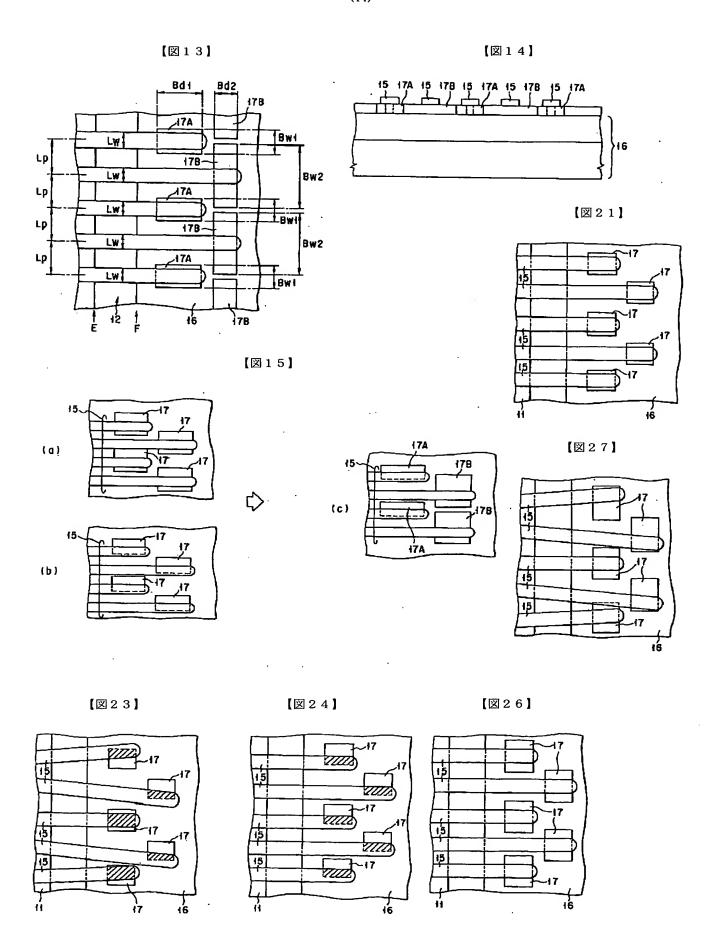
【図3】



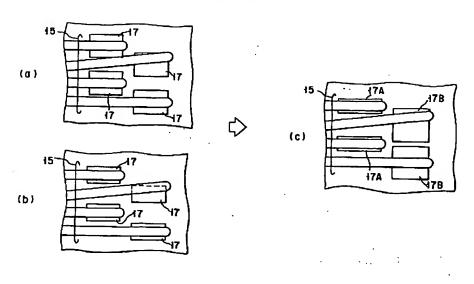
【図4】



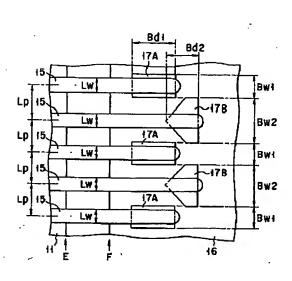




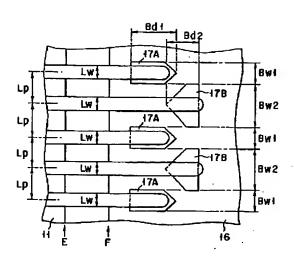
【図16】



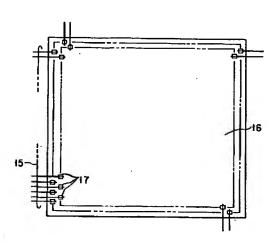
【図17】



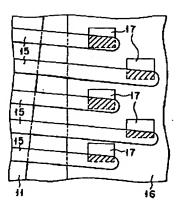
【図18】



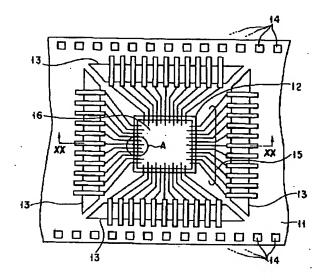
【図22】



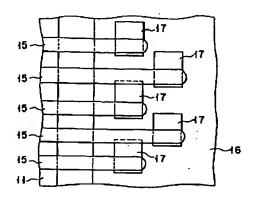
【図25】



【図19】



[図28]



[図29]

